



您现在的位置：CNIS首页->新闻动态->综合新闻->办公室新闻

标准在产品检测、认证和市场准入中的应用研讨会在京召开

时间：2008.04.21 部门：国家标准馆

关键词：



2008年4月15日，由我院组织的“标准在产品检测、认证和市场准入中的应用研讨会”在京顺利召开。来自检验检疫机构、标准化机构等各个机构120余名代表参加了会议，会场气氛热烈，座无虚席。我院相关负责人与美国材料试验协会（ASTM）国际合作副总裁Teresa J. Cendrowska女士、美国建筑规范委员会（ICC）国际运营副总裁Drew Azzara先生等专家共同出席会议并进行了专题讲座。

会议上，我院相关负责人分别就“中国标准化”和“标准文献共享服务网络建设项目进展”做了报告；就“国内外标准文献资源及其检索技术”进行了讲解。

三位美国专家也就不同专题进行了讲解：

Teresa J. Cendrowska女士重点介绍了“美国及ASTM的标准化发展动态”和“ASTM检测能力验证项目和多方实验室项目及其执行情况”，强调了ASTM标准制定的原则及其工作目标，以及ASTM标准对最新科技动态的快速反映。

Drew Azzara先生就“ICC规范与认证”和“通过使用标准、检测和认可进入市场”做了报告。他指出，ICC是全球最大的从事建筑安全规范和标准制定的非赢利性组织，并针对ICC评估服务（ICC ES）和国际认可服务（IAS）进行了详细的介绍。

John Mulder先生针对“实验室在检测产品和认证认可中对标准的应用”和“通过使用标准、检测和认可进入市场”两个题目进行了相关报告。

会议期间，ASTM中国首席代表刘斐先生也就“ASTM标准的制定与应用”这一专题进行了介绍。

本次研讨会为国内各地各行业用户，提供了与国外标准化机构及其专家面对面交流的机会，很多参会代表都表示，以前对于涉美贸易的认证、检测和实验室选择比较困惑，特别是难以将标准与认证、测试、市场准入相结合，此次会议使他们深入了解美国在产品生产、检测及市场准入中标准的应用情况以及标准与认证的相互关系，了解了国内外标准文献资源及其收集方法，为他们困惑已久的很多问题找到了解决方案。会议取得很好的成效，在和谐、友好、活跃的气氛中结束。

附件：

[会议资料1](#)

[会议资料2](#)

[会议资料3](#)

版权所有：中国标准化研究院
网站维护：中国标准化院技术保障部
技术支持：北京拓尔思信息技术有限公司
京ICP备05026261

电 话：010-58811301
地 址：北京市海淀区知春路4号 [地理位置](#)
邮 编：100088
EMAIL: webmaster@cnis.gov.cn